Se	arc	h l	Va	tes
	u, 0			



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/662,706	SMITH ET AL.	
Examiner	Art Unit	
David L. Sorkin	1723	

	SEAD	CHED	
	JEAN		
Class	Subclass	Date	Examiner
366	152.1- 152.4		
	182.4		
137	3-5	7 8/05	M
	92, 93		
700	285	7	
,			

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEGY	<b>(</b> )
	DATE	EXMR
,		
		·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
·		
· ····		
·		
•		
		<del> </del>
		<del> </del>